19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—45736

(1) Int. Cl.³
B 01 J 19/08
H 01 L 21/02

識別記号

庁内整理番号 6953-4G 6679-5F 砂公開 昭和58年(1983)3月17日 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

図プラズマエッチング装置

②特 · 願 昭57—150796

②出

頭 昭57(1982)9月1日

優先権主張

❷1981年9月1日❷米国(US)

@298416

@発明 者

アラン・アール・ラインパーグ アメリカ合衆国コネチカット・ ウエストポート・チヤーペス・

レイン(番地なし)

の発明者

ジョージ・エヌ・スタインパー グ

アメリカ合衆国コネチカツト・

ウエストポート・ジエニングス ・コート17

⑦発 明 者 チャールス・ピー・ザロウイン アメリカ合衆国コネチカット・

> ローウエイトン・トプセイル・ ロード7

の出 願 人 ザ・パーキン-エルマー・コー ポレイション

ニユー(番地なし)

アメリカ合衆国コネチカツト・ ノーウオーク・メイン・アヴェ

四代 理 人 弁理士 矢野敏雄

明 細 :

1 発明の名称 プラズマエッチング装置

2 特許請求の範囲

- 1. プラズマ宮、プラズマ室を通るエッチングガス の出入を許容する装置、電源、放電源をプラ ズマ室内でプラズマを発生させるためプラズ マ室に誘導給合する装置を有する、プラズマ エッチング装置。
- 2. プラメマ宮が、プラメマ室を造る開口のまわりの連続路を形成する管状装置を有する、 特許請求の範囲第1項記載の装置。
- 3. 誘導結合装置が変圧装置を有する、特許請求の範囲第2項記載の装置。
 - 4. 変圧装置が、管状装置の一部のまわりに配置されかつプラスマ窟を通る開口を通る高足を通る開発を通るので、電源に接続された磁心を取り巻く一次巻線・変圧装置の二次巻線として動く。 建株放電路を有する、特許請求の範囲第3項配数の装置。

- 5. プラスマ室がプラットホーム装置、酸プラットホーム上に支持された1つまたは若干の ウェーハを有し、これによりウェーハはプラ スマ中で生じた荷電粒子によつてエッチング ちれる、特許請求の範囲第4項配載の装置。
- 6. プラットホーム装置が導電性材料でつくられてかり、酸プラットホームに直流または交流の可変電源が接続されている、特許請求の範囲第5項記載の装置。
- 8. プラスマ室を通つてエッチングガスを運搬 しかつプラスマ室内の圧力を所望の値に維持 するための、出口装置に接続されたポンプ袋

位を有する、特許請求の範囲第1項、第2項、第3項および第4項のいずれか1項記載の装置。

- 9. 変圧装置の巻数比がn:1である、但しn は所定の数であつてもよい、特許額求の範囲 第7項記載の装置。
- 10. 変圧装置の巻数比がn:1である、但しn は分数を包含する所定の数であつてもよい、 特許請求の範囲第8項記載の装置。
- 3 発明の詳細な説明

プラズマまたはドライエッチングは、正正がよび負のイオンかは、ひラッカルに解離された去にの選択された部分を除して配置された未保護部分とに配置に使用された未保護部分とになる。 エッチングは一般に、前側をひかったに、エッチングは、では、エッチングは、でででなった。 また、エッチングは、アラズマの形成される。また、エッチングは、下に性荷電やアラス

本発明は、容量結合の欠点を除去するとともに、直接結合と関連せる問題を除去するもので
なる。

本発明は、交流電源がプラズマ室に誘導結合 されているプラズマエッチング装置に関する。

本発明の実施例は一般に、位相的トロイタルである閉連統路を形成する管からなるプラスマ 室を有する。プラスマ室は、プラスマガスが室 に入る入口とプラスマ室から消費されたガスが 特問昭58-45736(2)

マ 室からエッチングまたはストリッピングすべき 装置を含む領域に運搬することによつて、プラズマ室から下流で行なりこともできる。

この問題は過去においては、電源がプラメマ 室に間接的に結合される容量結合によつて克服 された。電極をこのようにプラメマ室内で結合 しないことにより、電極放電およびこれによつ て形成される汚染物の問題は克服される。

しかし、電源とプラメマ室との間の容量結合 は高周波数電源の使用を必要とする。とれは、

プラメマ国は、ウエーハおよび補助電極を保持するための導電性プラットホームを含有していてもよい。 導電性プラットホームは可変電源 に接続される。 導電性板への電圧を調節するととによつて、異方性エッチングの程度および/

またはエッチング速度を関節することができる。 次に、統付図面につき本祭明を静述する。

第1図には、管構造体10が示されている。 管構造体10はパイレンクスまたは類似の非導 電性ガラス、セラミンクまたは耐熱性プラステ ンク材料からつくられていてもよい。管構造体 はガス入口112がス出口12を有する。

ガス入口11は一般に、エッチングガスで(図示せず)に接続され、出口部はポンプまたは 真空深に接続されている。他の手段(図示せず) は一般に管構造体内のエッチングガスかよび 管構造体内の圧力を若干の所盤値に維持する。 かかる流速をよび圧力制御手段は、米国特許顕 分類番号第223197号(名称 モルガス流 制御器、本願と同じ譲受人)に配載されている。

管標遺体10は4つの脚部13,14,15 および16を有し、とれらは開口17のまわりで連続開路を形成する。管構遺体10は位相的にトロイダルである。建長な特徴は、ガス放電

接結合と容量結合の双方と関連せる問題を克服 するシステムを配載する。

第1図の実施例は主として、生じたプラズマ の反応性荷電粒子がプラズマから下流にリモー トェッチングまたはストリッピング室に運搬さ れる下流エッチング用に設計されている。

特部昭58-45736(3)

電流路が完全なループであつて、その中央の開口を通つて一次倒かよび二次側の磁束が結合されるということである。

開口17かよびそれを囲む管構造体の脚部15を通して、フェタイトのような磁性材料または 類似の透磁性材料からなる変圧器鉄心18が配置されている。

参数1または若干の一次参線19が鉄心18 に参かれている。管構造体10により鉄心18 のまわりに形成される連続路は、二次参級として働き、とうして変圧器20が完成する。

一次巻録19はスイッチ21 a を介して交流 電源21に接続されているので、スイッチ21 a が閉じた場合、電流が脚部13,14,15 および16の連続ループ路を流れる。 この電流 がループ路容積中でガスからプラスマを生成し、 この中でたとえばシリコンウェーハ上のフイル ムのエッチングを行なりことができる。

上記は、電源がプラズマ発生装置に誘導結合 されている、上述した利点を有する、つまり直

第2図は、下流エッチングに反して、プラズマの発生する室内でエッチングの行なわれる本発明の1実施例を示す。第2図のプラズマ発生構造は大体において第1図のものと類似であり、

徒同をさける必要のある場合にのみ異なる参照

数字が使用されている。

第2図の実施例は管標遺体10を有する。即部13,14,15 かよび16でつくられている管構遺体10は開口17を形成し、従つて連続路を形成する。即部13は第1図の脚部13よりも大きい容積を取囲む。脚部13内の容積は、下配に述べるように、1つまたは数個のウェーハを収容するのに十分な大きさでなければならない。

脚部 1 3 の底は開いていてプラメマ室または容積 2 7 に自由に接近しりる。脚部 1 3 の頃のまわりに、絶縁材料でつくられたジャケット 31 が配置されている。ジャケット 3 1 は、脚部13 の開放熔を常用の手段、たとえば" 0 ェリング 3 2 によつてガス密に閉じる。ジャケット 3 1

特開昭58-45735(4)

は可動で、プラスマ室27中および外へのウエーへの自由な装入および除去を許容する。 ジャケット31の底部31 a には、複数の直立または機置位置のウェーハ34を支持するためのプラットホーム33が存在する。 ウェーハ34は 常用の手段によつて適正位置に保つことができる。

また、管構造体10はエッチングガスを富27 中へ収容するための入口11なよびプラスマ富 富27から消費されたガスを排気し、富27内 の圧力を所望の値に維持するための真空源、た とえば第1図のポンプ25に類似のポンプに接 続された出口12を有する。

変圧器 2 0 は、脚部 1 5 を取囲みかつ開口17を通るフェライトまたは他の適当な磁性材料からなりかつ参数 1 または若干の一次巻線 1 9 を有する鉄心を有する。第 2 図の変圧器 2 0 は第 1 図の変圧器 2 0 と同じに作用しかつ変圧器 20の二次側である脚部 1 3・1 4・1 5 かよび16によって形成されたプラズマ室 2 7 の連続路中

様々の図面の電気的パラメータは大部分が所 望のエッチングの幾何学をよびタイプの関数で あるが、電気的パラメータの若干の代表例は次 のとをりである:プラズマ盆に適用される電力 は100~300ワットの間で変化することが でき、実際の実施例では巻数2の一次巻線であ る一次巻線19に適用される入力電圧は100 ポルトであり、これにより二次巻線に50ポル

第2図および第1図の実施例と同一に働く。

に電流を発生させるための誘導結合された交流 電源 2 1 を偏えている。 この電流がエンテング ガスのプラメマを発生し、これによつてウェー ハ34のエンテングが行なわれる。

第3回は、第3回がプラスマ室27内に、1 つまたは若干のウェーハ38を収置しうる導電 性プラットホーム37を包含する点を除き、第 2図と大体において同じである。導電性プラッ トホーム37は、ツヤケット31の底部31a を貫通する導線39により可変電源40に接続 されている。世級40は直流または交流電源で あり、とれはプラメマと基板、つまりウエーハ との間のシース包圧のレベルに調節するために 変えることができ、該電圧によりイオンが基板 に運搬される方法が定まる。若干の実施例にお いては、1つの補助電極をクエーハに適用され る留位に対する基準としてプラズマと接触して 加えることが必要である。交流パイアスに対し ては、との電極は盆の外にあつて、プラスマに 容量結合されていてもよい。

トを出現させる。プラズマ室27中を流れる電流は2アンペア〜5アンペアの範囲内にあつてもよい。室23内の圧力は0.5トルの大きさであつてもよいが、その最大値は変圧器電圧かよび装置の幾何学的形態に依存しかつ実質的に1 気圧以上に達しりる。

入力電圧の周波数は毎秒 6 0 サイクルまたは これよりも低くてもよいが、入力電圧の代表的 周波数範囲は20キロヘルッと1メガヘルッの 間である。少なくとも10メガヘルッの範囲内 にある容量結合が使用される場合には、これは 入力電圧の所電周波数からの実質的減小である。

また、誘電結合においてさえ、電源周波数が高い場合に考慮しなければならない容量性リアクタンスが存在する。それで、容量結合において風波数が1メガヘルンよりもはるかに高い場合、若干の容量結合が存在しりる。

上記の範囲内で本発明の他の変更形および実施例が可能であるが、これらは特許請求の範囲 に記載された制限以外の、本発明に対して課せ

特開昭58-45735(5)

られる飼限と解すべきではない。

4 図面の簡単な説明

級付図面は本発明の実施例を示すもので、第 1図はシリコンクエーハの下班ストリッピング に有用な、本発明の1実施例の略示図: 第2図 は1つまたは数個のシリコングエーハのエッチ ングに有用な、本発明の他の実施例の略示図: 第3図はクエーハ用導電性プラットホームおよ び制御用補助電極を使用する、本発明の別の実 施例の略示図である。

10…管構造体、11…ガス入口部好、12 …ガス出口部分、13,14,15,16…脚部、17…開口、18…安圧器鉄心、19…一次巻線、20…安圧器、21…交流電源、22 …エッチング室、23…エッチング室の内容積、 25…ポンプ、27…プラズマ窗、28…プラットホーム、29…ウエーハ、31…ジャケット、32…0-リング、34…ウエーハ、37

… ブラットホーム、40… 可変電源

代 理 人 弁理士 矢 野 敏



